## 4P024 直鎖型部分酸化複核白金錯体の合成と電子物性

(九大理) 松林 高紀 ,小林 厚志 ,小島 隆彦 ,北川 宏

【序】金属間結合を有する「Metal-Dimer」骨格を集積ユニットとして用いた一次元電子 系では、Metal-Dimerに対して一電子酸化(還元)を行うと、強いスピン・電荷・格子結 合と各種ゆらぎ効果を系内に導入できる。ユニット内の電荷(スピン)が結晶全体に非局 在化する系では特にその効果が顕著に現れ、ダイマー内及びダイマー間の電子移動積分  $(t_{intra}, t_{inter})$ とオンサイト及び隣接サイトの電子間クーロン斥力(U, V)、サイト非対角 型(不対電子を持つ原子の変位による)電子格子結合(*S*)などの強弱によって多彩な電子 相が生まれる。本研究では、スピン・電荷・格子結合と各種ゆらぎ効果に基づく新奇物 性探索を目的として、複核白金()錯体Pt<sub>2</sub>(*dta*)<sub>4</sub>(*dta* = CH<sub>3</sub>CS<sub>2</sub><sup>-</sup>)を集積ユニットとして 用いた一次元直鎖型混合原子価白金錯体の合成を試みた。

【合成】 $Pt_2(dta)_4$ と電解質[(*n*-Bu)<sub>4</sub>N]A[A =  $BF_4^-, PF_6^-, CIO_4^-$ ]をクロロベンゼンに溶解 させ,白金電極を用いて7~8週間程度、定電流電解酸化(0.2~0.5µA)することにより 単結晶を得た。

【結果と考察】図1に示す元素分析結果より、得られた炭 素の値は原料錯体に比べ0.4~0.7%ほど減少している。減 少分からカウンターイオンの導入量を算出するとこれらの 錯体はともにダイマーユニット3個に対してカウンターイ オンが約1個入っていると推定される。また、この組成比

スクか約1個へっていると推定される。ま から白金の形式酸化数を見積もると 2.15価と考えられる。得られた錯体 の構造を検討するため粉末 X 線回折 測定を行った。得られたパターンを 図 2 に示す。得られたパターンは tetragonal構造を持つ原料錯体と類 似しているため、得られた錯体も同 様の tetragonal構造を持つと考えら れる。また、それぞれのピークが原 料錯体に比べ低角度側にシフトして いることから、鎖間の距離がカウン ターイオンのサイズの影響を受けて いると考えられる。





元素分析から予想された部分酸化状態にあることを詳細に検討するためにXPSの測定 を行った。得られたスペクトルを図3に示す。得られたスペクトルはPt<sup>2+</sup>とPt<sup>3+</sup>の二成 分で最もよく再現することができる。このことは電気化学的に酸化を行うことで、集積 ユニットの白金ダイマーが部分的に酸化され、白金3 価の状態が生成していることを示唆しており、これら の錯体はPt<sup>2+</sup>,Pt<sup>3+</sup>の混合原子価状態にあることが明ら かとなった。

電子スペクトルを図4に示す。得られた錯体では、原 料錯体には見られない0.45 eV付近の赤外領域に強い 吸収が観測された。これは原料錯体ではd.軌道が満 たされているため隣のダイマーユニットへの遷移が 起こりえないのに対して、直鎖型錯体では部分酸化状 態にあり、d.バンドに空きがあるため、ダイマー間 でCTが観測された。このエネルギーは、オンサイトク ーロン反発エネルギーUに相当し、このように赤外領 域でCTが観測された物質では高い伝導性が期待でき る。  $[Pt_2(dta)_4](PF_6)_x; (\Pi, \Pi)$ 



そこで、粉末ペレットを使用した直流電気伝導度の測定を行った。図5に電気抵抗率のアレニウス・プロットを示す。抵抗率は温度の低下とともに上がり、半導体的挙動を示した。これは粉末ペレットであるため、結晶粒界における熱活性型のホッピング伝導のためであると考えられる。粉末ペレットにもかかわらず、抵抗率、活性化エネルギーともに非常に小さいことから単結晶では金属伝導性が期待される。また、CIO4塩、PF5塩に関しては低温領域において測定点がアレニウス・プロットから外れることから、60K付近で何らかの相転移が起きているのではないかと考えられる。詳細については当日報告する。

